DIE BONDING MATERIAL

Publication number: JP7118365
Publication date: 1995-05-09

Inventor:

SAKAMOTO YUJI; SUZUKI TAKASHI

Applicant:

SUMITOMO BAKELITE CO

Classification:

- international:

C08L63/00; C08G59/14; C08G59/20; C08G59/30; C08K3/00; C09J163/00; H01L21/52; C08L63/00; C08G59/00; C08K3/00; C09J163/00; H01L21/02; (IPC1-7): C08G59/14; C08G59/20; C08L63/00;

C09J163/00; H01L21/52

- European:

Application number: JP19930266190 19931025 Priority number(s): JP19930266190 19931025

Report a data error here

Abstract of JP7118365

PURPOSE:To obtain the die bonding material having low stress properties, improved adhesiveness and low hygroscopicity by mixing a reaction product of a specified epoxy resin with a phenol with an epoxy resin, a curing agent and an inorganic filler. CONSTITUTION:The material is obtained by premixing a reaction product prepared by reacting an epoxy resin (a) of the formula (wherein R1 and R2, which may be the same or different from each other; are each a bivalent 1-5C aliphatic group or a residue derived by removing the two H atoms from a 6C or higher aromatic compound) with a phenol (b) having two phenolic hydroxyl groups in the molecule in a component (b)-excess equivalent ratio [the number of equivalents of the hydroxyl groups of component (b)/the number of equivalents of the epoxy groups of (a)] with a normally liquid diglycidyl ether obtained by reacting e.g. bisphenol A with epichloro-hydrin or an epoxy resin such as an alicyclic epoxy, a curing agent not detrimental to the shelf life of the die bonding material and an inorganic filler such as an insulating filler, a conductive filler and optionally additives, kneading the resulting mixture with a three-roll mill to obtain a paste and defoaming this paste in a vacuum.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出職公開番号

特開平7-118365

(43)公開日 平成7年(1995)5月9日

(51) Int.Cl.6	識別記号	庁内整理番号	FI				技術表示	箇所
C 0 8 G 59/14	NHE							
59/20	NHR							
C 0 8 L 63/00	NJW							
C 0 9 J 163/00	JFM							
H01L 21/52	E							
			審査請求	未請求 請求	頃の数 1	OL	(全 5	頁)
(21)出職番号	特膜平5-266190		(71)出顧人	000002141				
				住友ベークライ	イト株式:	会社		
(22)出版日	平成5年(1993)10	月25日		東京都品川区東品川2丁目5番8号				
			(72)発明者	坂本 有史				
				東京都千代田區	《内奉町	1丁目2	2番2号	住
			4 2 -	友ペークライ	卜株式会	上内		
			(72)発明者	鈴木 隆				
				東京都千代田区	【内幸町	1丁目2	2番2号	住
				友ペークライト	株式会社	土内		

(54) 【発明の名称】 ダイポンディング材

(57) 【要約】

【構成】 下記式で示されるエポキシ樹脂(a)と分子中に2個のフェノール性水酸基を含むフェノール類(b)とを当量比[(b)の水酸基当量/(a)のエポキシ当量]で、フェノール類(b)の過剰下で反応してなる生成物、エポキシ樹脂、硬化剤及び無機フィラーを必須成分とするダイボンディング材。

【化1】

【効果】 低応力性、接着性及び低吸水性に優れ、かつ 硬化時のプリードがなく工業的に有用なダイボンディン グ材である。

【特許請求の範囲】

(A) 式(1) で示されるエボキシ樹脂 【請求項1】 (a) と分子中に2個のフェノール性水酸基を含むフェ ノール類(b) とを当量比 [(b) の水酸基当量/ (a) のエポキシ当量] で、フェノール類 (b) の過剰 下で反応してなる生成物、

* (B) エポキシ樹脂

- (C) 硬化剤 及び
- (D) 無機フィラー

を必須成分とすることを特徴とするダイボンディング 材.

(2)

(ここでR1, R2:2 価の炭素数1~5の脂肪族基、又は炭素数6以上の

芳香族から2個の水素を除いた残基を示し、互いに同じあっても異なっていてもよい)

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、低応力性、接着性及び 低吸水性に優れたダイボンディング材に関するものであ る.

[0002]

【従来の技術】近年半導体チップの大型化、パッケージ の奪型化に伴い周辺材料である樹脂材料に対する信頼性 の要求は年々厳しいものとなってきている。その中でリ ードフレームに半導体チップを接着するダイボンディン グ材の特性がパッケージの信頼性を高める要因として重 要視されている。バッケージの信頼性で特に重要なもの として、実装時の熱ストレスに対する耐半田クラック性 がある。この特性を向上させるためには半導体封止材料 と同様にダイボンディング材にも低応力性、低吸水性、 高接着性が要求される。しかしながら、これまでこれら の特性を全て満足する材料は知られていなかった。例え ば、ダイボンディング材としてはポリアミド樹脂に無機 フィラーを分散させたものがあり、接着性、低応力性に 関しては優れているが、低吸水性の点で劣り、又溶剤を 用いるため硬化物中にポイドが残り易く、硬化に高温を※

※必要とするといった欠点があった。一方、他の樹脂とし てエボキシ樹脂に無機フィラーを分散させたものがある が、接着性に優れているものの、低吸水性の点でやや劣 り、又硬化物が硬く脆いため低応力性に劣るという問題 20 があった。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、これらの問 題を解決するため鋭意検討した結果、低応力性、接着性 及び低吸水性に優れたダイボンディング材を提供するも のである。

【課題を解決するための手段】本発明は、(A)式 (1) で示されるエボキシ樹脂(a) と分子中に2個の フェノール性水酸基を含むフェノール類(b)とを当量 比【(b)の水酸基当量/(a)のエポキシ当量】で、 30 フェノール類(b)の過剰下で反応してなる生成物、

- (B) エポキシ樹脂
- (C) 硬化剤 及び
- (D) 無機フィラー

を必須成分とするダイボンディング材である。

[0004]

[化2]

(ここでR1, R2:2 価の炭素数 I~5の脂肪族基、又は炭素数 6以上の

芳香族から2個の水素を除いた残葛を示し、互いに同じあっても異なっていてもよい)

【0005】本発明に用いる式(1)のエポキシ樹脂 は、低弾性率、低吸水性の特徴を有する。式中のRi, R2は2個の炭素数1~5の脂肪族基、又は炭素数6以 上の芳香族から2個の水素を除いた残基を示し、互いに 同じでも異なってもよい。R1、R2の2価の炭素数6以 50 (b)とを当量比[(b)の水酸基当量/(a)のエボ

上のものは工業化されていない。これらの中でR1, R2 としてはプロピレン基が好ましい。本発明に用いる式 (1) のエポキシ樹脂とフェノール類(b) の反応例と しては、式(1) のエポキシ樹脂(a) とフェノール類 3

キシ当量] で、フェノール類(b) 過剰下、エポキシ樹 脂とフェノール類(b)を混合し、必要により溶媒を加 え100℃以上の条件で反応させる。当量比としては1 ~5がより好ましい。当量比が5を越えるとシロキサン 含有量が少なくなり、ダイボンディング材としての低応*

CH2-CH-CH2O-R1-Si-

*力性が発現しにくくなる。又、式(1)より長鎖長のシ ロキサンユニットを含む式(2)のエポキシ樹脂も工業 化されている。

mは1以上の整数

CH₂

1

CH

CH

CH. Jan CH.

-0-Si

【0007】しかし、式(2)の長鎖長のエポキシ樹 脂、又は式(2)を用いた本発明の方法による反応生成 物は低応力性に優れているものの接着強度、特に熱時強 度が低下する。エポキシ樹脂(a)とフェノール類 (b) との反応を促進するために、必要により触媒を添 加してもよい。触媒の例としてはトリフェニルフォスフ ィン、トリプチルフォスフィン等の有機フォスフィン 類、これらの有機ポレート塩、1、8-ジアザビシクロ ウンデセン等のジアザ化合物等が挙げられる。

【0008】本発明に用いるフェノール類としては、ハ イドロキノン、レゾルシノール、ピスフェノールA、ピ スフェノールF、ピスフェノールS、テトラメチルピス フェノールA、テトラメチルピスフェノールF、テトラ メチルピスフェノールS、ジヒドロキシジフェニルエー テル、ジヒドロキシペンゾフェノン、oーヒドロキシフ ェノール、m-ヒドロキシフェノール、p-ヒドロキシ ル、エチリデンピスフェノール、メチルエチリデンピス (メチルフェノール)、α-メチルベンジリデンピスフ ェノール、シクロヘキシリデンピスフェノール等が挙げ られ、これらは単独でも混合して用いてもよい。

【0009】本発明で用いるエポキシ樹脂の例として は、特に限定されないが、例えばピスフェノールA、ビ スフェノールF、フェノールノボラックとエピクロルヒ ドリンとの反応で得られるジグリシジルエーテルで常温 で被状のもの、ピニルシクロヘキセンジオキシド、ジシ シドーアジペイトのような脂環式エポキシ等が挙げられ る。

【0010】本発明の硬化剤としてはダイボンディング 材のシェルフライフを損なわないものであれば、特に限 定はされない。例えば、ヘキサヒドロフタール酸無水 物、メチルヒドロフタール酸無水物、ナジック酸無水物 等の酸無水物、ノボラック型フェノール樹脂等のポリフ ェノール類、及びイミダゾール、ジシアンジアミド等の アミン系化合物が挙げられる。反応生成物、エポキシ樹 脂、硬化剤の配合比は特に限定されないが、エポキシ基 50 当量/エポキシ基と反応する活性基当量の比が1~10 であり、かつ3者の合計重量中の反応生成物は30重量 %以上であることが好ましい。当量比が10を越えた り、又は反応生成物が30重量%未満だとダイボンディ ング材としての低応力性が損なわれるからである。

【0011】本発明で用いる無機フィラーとしては、炭 20 酸カルシウム、シリカ、アルミナ等の絶縁フィラー、銀 粉、金粉、ニッケル粉、銅粉等の導電性フィラーが挙げ られ、用途によりこれらを複数混合してもよい。更に、 ニードル詰りを防止するため、これらの粒径は50μm 以下のものが好ましい。

[0012] 本発明によると、式(1) で示される低鎖 長シロキサンユニットを含むエポキシ樹脂をフェノール 類と予め反応させることにより、ダイボンディング材と して適度な粘度の樹脂が得られ、硬化時に樹脂成分のブ リード、アウトガスによるチップや、その周辺の汚染も フェノール、ピフェノール、テトラメチルピフェノー 30 極めて少なくすることができる。又、式(1)のエボキ シ樹脂は、低鏡長シロキサンユニットのため熱時におけ る流動性がある程度抑制され、熱時接着強度の低下も少 なくなる。更に、単に式(1)のエポキシ樹脂を単独、 又は式(1)のエポキシ樹脂と他のエポキシ樹脂を混合 したダイボンディング材では、硬化時にアウトガスやブ リードが発生し半導体周辺を汚染してしまうという欠点 がある。本発明の樹脂組成物は、反応生成物、エポキシ 樹脂、硬化剤及び無機フィラー、必要に応じて硬化促進 剤、顱料、染料、消泡剤、溶剤等の添加剤を予備混合 クロペンタジエンオキシド、アリサイクリックジエポキ 40 し、三本ロールを用いて混練し、ペーストを得て真空脱 泡することにより製造することができる。

【0013】反応生成物の製造例1

ピスフェノールF (水酸基当量100)100g、式 (3) のエポキシ樹脂 (エポキシ当量181) 90g に、触媒としてトリフェニルフォスフィン0.5gを添 加し180℃、2hr反応させた。この生成物を反応生 成物 (1) とする

[0014]

【化4】

5
CH₂ CH₂
| CH₃

【0015】反応生成物の製造例2

レゾルシノール(水酸基当量 55) 110g、式(3) のエポキシ樹脂 180gに、触媒としてトリフェニルフォスフィン0.5gを添加し、180^{\circ}、2hr 反応させた。この生成物を反応生成物(2)とする。

*ピスフェノールF100g、式(4)のエポキシ樹脂 (エポキシ当量330)165gに、トリフェニルフォ スフィン0.5gを添加し180℃、2hr反応させ た。この生成物を反応生成物(3)とする。 10 【0016】

反応生成物の製造例3 * (化5)

CH₂ — CH - CH₂O — (CH₂)₃ — S i — S i — (CH₂)₃ — OCH₂ — CH - CH₂

CH₃ — CH - CH₂O — (CH₂)₃ — OCH₂ — CH - CH₂

CH₃ — CH₃ — OCH₂ —

(4)

【0017】以下本発明を実施例で具体的に説明する。 実施例1

エポキシ樹脂としてピスフェノールドエポキシ樹脂(エポキシ当量170)(以下BPFEPという)70g、希釈剤としてtープチルフェニルグリシジルエーテル(以下TGAという)30g、硬化剤としてジシアンジアミド(以下DDAという)1g、2-フェニルー4-メチルイミダゾール(2E4MIという)2g、反応生成物(1)150g、平均粒径3μmのフレーク状銀粉830gを配合し三本ロールで混練しダイボンディング材を開製した。このダイボンディング材を用い銀めっき付銅フレームに2×2mm角のシリコンチップを200℃、60分で硬化接着させ、300℃における熱時接着力をブッシュブルゲージで測定した。同様に15×6×0.3mm(厚さ)のシリコンチップを厚さ50μmの銀めっき付銅フレームに200℃、60分で硬化接着さ

せ、低応力性の尺度としてチップの長手方向を表面粗さ 20 計を用いて上下方向の変位の最大値を求めた。又、ダイ ポンディング材硬化物(200℃、60分で硬化)の弾 性率及び85℃、85%RH下での飽和吸水率を測定し た。更にプリード性を調べた。評価結果を表1に示す。

【0018】実施例2~4

表1の配合に従い、実施例1と同様にしてダイボンディング材を調整し、実施例1と同様の試験を行った。 測定結果を表1に示す。

【0019】比較例1~3

材を調製した。このダイボンディング材を用い銀めっき 表1の配合に従い、実施例1と同様にしてダイボンディ 付銅フレームに2×2mm角のシリコンチップを200 30 ング材を調整し、実施例1と同様の試験を行った。測定 ℃、60分で硬化接着させ、300℃における熱時接着 結果を表1に示す。

[0020]

【表1】

7

		表	1					
	実施例				比較例			
	_1	2	3	4	1	2	3	
BPFEP	70	70	70	70	70	70	70	
TGA	30	30	30	30	30	30	30	
DDA	1	1	1	1	1	1	1	
2 E 4 M I	2	2	2	2	2	2	2	
反応生成物(1)	150	100						
反応生成物(2)			150	100		"		
反応生成物(3)						120		
ビスフェノールF					·		7 5	
式(3)のエポキシ樹脂							7 5	
銀粉	830	570	830	570	340	740	830	
熱時接着力(gf/チップ)	1050	950	1200	1100	670	360	1000	
反り (μm)	35	48	28	3 2	8 5	3 5	40	
弹性率 (kgf/mm²)	240	280	180	200	600	190	230	
吸水率 (重量%)	0.12	0.15	0.10	0.11	0.35	0.10	0.10	
ブリード性	なし	なし	なし	なし	なし	なし	あり	

性に優れ、かつ硬化時のプリードがなく工業的に有用な [0021] 【発明の効果】本発明は、低応力性、接着性及び低吸水 20 ダイボンディング材である。